

## Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Ван Трис Г. Теория обнаружения, оценок и модуляции. М.: Сов. радио, 1972.
2. Крейн М. Г. Интегральные уравнения на полупрямой с ядром, зависящим от разности аргументов.— Успехи мат. наук, 1958, т. 13, № 5.
3. Пугачев В. С. Теория случайных функций и ее применение к задачам автоматического управления. М.: Физматгиз, 1962.
4. Fortmann T. E., Anderson B. D. O. On the Approximation of Optimal Realizable Linear Filters Using a Karhunen—Loeve Expansion.— IEEE Trans. Information Theory, 1973, vol. IT-19, p. 561—564.
5. Gardner W. A. A Simple Solution to Smoothing, Filtering and Prediction Problems Using Series Representations.— IEEE Trans. Information Theory, 1974, vol. IT-20, p. 271—274.
6. Тихонов А. Н., Арсенин В. Я. Методы решения некорректных задач. М.: Наука, 1974.
7. Диденко В. П., Козлов Н. Н. Регуляризованный метод решения задач оценки сообщений.— ДАН, 1975, т. 222, № 5.
8. Диденко В. П., Цитрицкий О. Е. Фильтрация и регуляризация. Киев: изд. КГУ, 1977.

*Поступила в редакцию 2 февраля 1979 г.;  
окончательный вариант — 17 сентября 1980 г.*

УДК 621.317.080

Б. А. БЕСЕДИН

(Омск)

### НЕКОТОРЫЕ ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ И КОМПЛЕКТОВАНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ПРИ ИЗВЕСТНОЙ НОМИНАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ

**Постановка задачи.** Пусть известно, что наблюдаемая траектория  $x(t)$  и известная номинальная траектория  $\bar{x}(t)$  принадлежат одному классу линейных относительно вектора  $\theta$  гладких функций  $x(t) = F^+(t)\theta$ , и пусть траектория  $x(t)$  находится в малой окрестности номинальной траектории  $\bar{x}(t) = F^+(t)\bar{\theta}$ ; ранг матрицы  $F(t)$  равен размерности векторов  $\theta$ ,  $\bar{\theta}$  для любого  $t = \overline{1, T}$ . (Здесь и ниже знак «+» при векторах и матрицах означает их транспонирование.)

Статистическая оценка траектории  $x(t)$  строится по результатам косвенных измерений приборами из списка  $\mathcal{L} = (1, 2, \dots, L)$ . Измерительный прибор  $l$ -го типа ( $l \in \mathcal{L}$ ) описывается уравнением

$$y_l = \varphi_l(x(t), z) + \eta_l(t), \quad (1)$$

где для каждого момента времени  $t = \overline{1, T}$  вектор-столбцы  $y_l(t)$  и  $\eta_l(t)$  — соответственно результат и ошибка измерения в момент  $t$ ;  $\varphi_l(t)$  — известные дифференцируемые вектор-функции;  $z$  — координаты местоположения прибора ( $z \in X$ ).

Предположим, что ошибки измерений  $\eta_l(t)$  статистически независимы для любой тройки  $(l, t, t')$ ,  $t \neq t'$ , и распределены нормально с нулевыми средними и корреляционными матрицами  $G_l(x, z) \equiv M[\eta_l(t)\eta_l^+(t') \times (t) | x(t) = x, z]$ ,  $M$  — знак математического ожидания.

**Определение 1.** Пусть  $N = (N_1, N_2, \dots, N_L)$  — комплект приборов из списка  $\mathcal{L}$ , где  $N_l$  — число приборов  $l$ -го типа. Планом размещения комплекта  $N$  в заданной области  $X$  назовем совокупность  $\rho(N) = (z_k, \nu_{lk}, k = \overline{1, n}, l = \overline{1, L})$ , где  $z_k$  — координаты  $k$ -го пункта размещения,  $z_k \in X$ ,  $\nu_{lk}$  — число приборов  $l$ -го типа в  $k$ -м пункте.

Пусть  $\hat{\theta}$  и  $\hat{x}(t) = F^+(t)\hat{\theta}$  — наилучшие линеаризованные в окрестности  $\bar{x}(t)$  статистические оценки [4] вектор-столбца  $\theta$  и точки  $x(t)$  траектории при фиксированном плане  $\rho(N)$ . Информационная матрица  $\Phi(\rho(N))$  оценки  $\hat{\theta}$  и корреляционная матрица  $d(t, \rho(N))$  оценки  $\hat{x}(t)$  явным образом зависят от комплекта  $N$  и плана его размещения  $\rho(N)$  и имеют вид [1, 4]

$$\Phi(\rho(N)) = \sum_{l=1}^L \sum_{t=1}^T \sum_{k=1}^n v_{lk} A^+(t, z_k) G_l^{-1}(\bar{x}(t), z_k) A_l(t, z_k), \quad (2)$$

$$A_l(t, z_k) = \left[ \frac{\partial \Phi_l(x(t), z_k)}{\partial x(t)} \right]_{|x(t)=\bar{x}(t)} F^+(t),$$

$$d(t, \rho(N)) = F^+(t) D(\rho(N)) F(t) \quad (3)$$

( $D(\rho(N)) = \Phi^{-1}(\rho(N))$ ) — корреляционная матрица оценки  $\hat{\theta}$  вектора  $\theta$ ; в интересующих нас случаях матрица  $\Phi(\cdot)$  не вырождена).

Пусть  $c_l$  — цена прибора  $l$ -го типа. Задача выбора из списка  $\mathcal{L}$  комплекта приборов минимальной стоимости, размещение которых в заданной области удовлетворяет определенным требованиям на точность построения наилучшей линеаризованной статистической оценки наблюдаемой траектории, формулируется следующим образом.

Требуется найти комплект приборов  $N$ , доставляющих минимум суммарной стоимости

$$\sum_{l=1}^L c_l N_l, \quad (4)$$

план размещения которого  $\rho(N)$  удовлетворяет условиям

$$\min_{\rho(N)} \psi(D(\rho(N))) \leq \varepsilon, \quad (5)$$

$$z_k \in X, \quad k = \overline{1, n}, \quad \sum_{k=1}^n v_{lk} = N_l, \quad N_l \leq N_l^0, \quad l = \overline{1, L}, \quad (6)$$

$$n, v_{lk}, N_l — \text{целые числа}, \quad (7)$$

где  $\varepsilon$  — заданная положительная величина,  $\psi(\cdot)$  — одна из функций неэффективности статистической оценки, принятых в теории эксперимента (см. [5], а также следующий раздел).

Задача (4)–(7) может быть модифицирована, если заменить условие (5) следующим:

$$\min_{\rho(N)} \psi(d(t, \rho(N))) \leq \delta, \quad t = \text{const}. \quad (8)$$

**Критерии неэффективности оценки и некоторые их свойства.** Тип экстремальной задачи (4)–(7) (и ее модификации (8)) и алгоритм ее решения существенно определяются экстремальным условием (5) (соответственно (8)). Конкретизируем эти задачи.

Для определенности рассмотрим два случая функции  $\psi(\cdot)$  неэффективности оценки.

Для задачи с ограничением (5) определим

$$\psi(D(\rho(N))) = \ln |D(\rho(N))| \quad (9)$$

либо

$$\psi(D(\rho(N))) = \text{Sp} [D(\rho(N))W], \quad (10)$$

где  $|D(\cdot)|$  — определитель,  $\text{Sp}$  — след матрицы,  $W$  — неотрицательно или положительно определенная матрица совпадающей с  $D(\cdot)$  размерности.

Для задачи с ограничением (8) вместо (5) положим

$$\psi(d(t, \rho(N))) = \max_i d_{ii}(t, \rho(N)) \quad (11)$$

( $d_{ii}(\cdot)$  — диагональный элемент матрицы  $d(\cdot)$  (дисперсия)) или

$$\psi(d(t, \rho(N))) = \text{Sp} [d(t, \rho(N))V] \quad (12)$$

( $V$  — неотрицательно или положительно определенная матрица совпадающей с  $d(\cdot)$  размерности).

При выборе алгоритма решения задачи (4)–(7) полезны свойства монотонности функционалов (9)–(12). Обозначим  $N > N'$ , если  $N \geq N'$  покомпонентно и хотя бы для одной компоненты  $l$   $N_l > N'_l$ . Далее, как и в [5], план размещения  $\rho(N)$  в области  $X$  комплекта  $N$  будем называть невырожденным, если не вырождена порождаемая им информационная матрица (2).

Довольно громоздкие формальные доказательства следующих ниже двух утверждений о монотонности характеристик оценок здесь не приводятся в силу их достаточной очевидности.

**Утверждение 1.** Пусть функционал  $\psi(\cdot)$  определен выражением (9) или (10) и  $N > N'$ . Тогда

$$\min_{\rho(N)} \psi(D(\rho(N))) \leq \min_{\rho(N')} \psi(D(\rho(N))), \quad (13)$$

где минимумы берутся по всем невырожденным планам размещения в  $X$  фиксированных комплектов приборов  $N$  и  $N'$ .

**Утверждение 2.** Пусть функционал  $\psi(\cdot)$  определен выражением (11) или (12) и  $N > N'$ . В таком случае

$$\min_{\rho(N)} \psi(d(t, \rho(N))) \leq \min_{\rho(N')} \psi(d(t, \rho(N))). \quad (14)$$

Здесь  $t \in [1, T]$ , а минимумы берутся по всем невырожденным планам размещения в  $X$  фиксированных комплектов  $N$  и  $N'$ .

**Алгоритм решения задачи комплектования измерительных приборов.** Отмеченное выше свойство монотонности функционалов  $\psi(\cdot)$  позволяет построить ряд алгоритмов выбора оптимального комплекта приборов независимо от алгоритма решения подзадачи оптимального его размещения. Эти алгоритмы основываются на следствии, которое вытекает из утверждений 1, 2.

**Следствие.** Пусть  $\psi(\cdot)$  — любой из функционалов (9)–(12) и комплект  $N$  является допустимым ( $N > 0$ ,  $N < N^0$ ). Тогда если  $\min_{\rho(N)} \psi(\cdot) \leq \leq \varepsilon (\leq \delta)$ , то любой комплект  $N' > N$  не оптимален по стоимости и исключается из рассмотрения; в противном случае для любого комплекта приборов  $N'' < N$  не существует размещения в  $X$ , удовлетворяющего ограничению по точности, и такие комплекты  $N''$  исключаются из рассмотрения.

Таким образом, выбирая случайно или по некоторому другому правилу допустимый комплект  $N$  и решая задачу его оптимального размещения, каждый раз из допустимого множества комплектов будем исключать или подмножество комплектов, мажорирующих  $N$  (неравенства (5), (8) выполняются), или подмножество комплектов, мажорируемых комплектом  $N$  (неравенства (5), (8) не выполняются).

Для иллюстрации рассмотрим случай приборов двух типов ( $L = 2$ ) и сформулируем алгоритм с неслучайным выбором допустимых комплектов, имеющий очень простую структуру.

1. Сначала выбираем такой комплект  $N = (N_1, N_2)$ , что  $N_1 = N_1^0$ ,  $N_2 = 0$ .
2. Решаем задачу оптимального размещения в  $X$  комплекта  $N$ .
3. Если неравенство (5) (или (8)) удовлетворяется, переходим к

п. 2 с комплектом  $N = (N_1 - 1, N_2)$ , в противном случае — к п. 2 с комплектом  $N = (N_1, N_2 + 1)$ .

Итерации продолжаются до тех пор, пока  $N_1 \geq 0$ ,  $N_2 \leq N_2^0$ . Комплект минимальной стоимости является решением задачи.

Описанный алгоритм опробован на простых примерах, имеющих практический интерес. Время счета на ЭВМ БЭСМ-6 не превышало 2 мин.

**Алгоритм приближенного решения задач оптимального размещения комплекта измерительных приборов.** Заметим, что с учетом выражений (2) и (3) задача размещения (5) с функционалом (9) или (10) представляет собой обобщение известных задач теории экспериментов [5]. Совпадение по форме имеет место в том случае, когда  $L, T = 1$ , а область размещения  $X$  компактна. Задача (8) с функционалом (11) или (12) такого аналога не имеет.

Задачи рассматриваемого здесь типа многоэкстремальные и весьма трудоемкие в вычислительном отношении [3]. Поэтому представляется целесообразным искать приближенное решение задачи оптимального размещения приборов по методу, сходному с развитым в теории экспериментов [5]: заменить целочисленный относительно  $v_{lk}$  план на непрерывный нормированный.

*Определение 2.* Непрерывным нормированным аналогом плана  $\rho(N)$  назовем совокупность  $p(N) = (z_k, p_{lk}, k = \overline{1, n}, l = \overline{1, L})$ , где  $0 \leq p_{lk} \leq 1$ ,  $\sum_{k=1}^n p_{lk} = 1$ , а порождаемая ею информационная матрица

$$\Phi(p(N)) = \sum_{l=1}^L N_l \sum_{k=1}^n p_{lk} \sum_{t=1}^T A_l^+(t, z_k) G_l^{-1}(\bar{x}(t), z_k) A_k(t, z_k). \quad (15)$$

Будем теперь искать «долевое» размещение на множестве  $X$  фиксированного комплекта приборов  $N = (N_1, N_2, \dots, N_L)$ . Иначе говоря, заменяя в (5), (8), (9) — (12)  $\Phi(\rho(N))$  на  $\Phi(p(N))$  согласно (15), будем иметь задачи минимизации функционалов (9) — (12) на множестве всех невырожденных непрерывных нормированных планов.

*Утверждение 3.* Функционалы (9) — (12) выпуклы на множестве невырожденных информационных матриц.

*Доказательство.* Для функционалов (9), (10) доказательство содержится, по существу, в [5], так что рассмотрим сразу случай  $\psi(p(N)) = \max_i d_{ii}(t, p(N))$ ,  $t = \text{const}$ . Пусть  $p_1(N)$  и  $p_2(N)$  — невырожденные

непрерывные нормированные планы размещения фиксированного комплекта приборов  $N$ . Образует выпуклую комбинацию  $p(N) = (1 - \alpha)p_1(N) + \alpha p_2(N)$ ,  $0 < \alpha < 1$  (выпуклая комбинация понимается так же, как и в [5]). Так как матрицы  $\Phi(p_1(N))$ ,  $\Phi(p_2(N))$  положительно определенные, то с помощью соотношения, приведенного в [5], получим

$$\Phi^{-1}(p(N)) \leq (1 - \alpha)\Phi^{-1}(p_1(N)) + \alpha\Phi^{-1}(p_2(N)). \quad (16)$$

Здесь использовано стандартное обозначение:  $A \geq B$  означает, что матрица  $(A - B) \geq 0$  неотрицательно определенная.

Далее воспользуемся тем свойством, что если матрица  $A \geq 0$ , а  $C$  — матрица соответствующей размерности, то  $C^+AC \geq 0$ .

Из (16) имеем

$$F^+(t)\Phi^{-1}(p(N))F(t) \leq (1 - \alpha)F^+(t)\Phi^{-1}(p_1(N))F(t) + \alpha F^+(t)\Phi^{-1}(p_2(N))F(t).$$

С учетом (3) последнее неравенство запишется в виде

$$d(t, p(N)) \leq (1 - \alpha)d(t, p_1(N)) + \alpha d(t, p_2(N)). \quad (17)$$

По условию задачи ранг матрицы  $F(t)$  равен порядку матрицы

$\Phi(\cdot)$  (равному размерности  $\theta$ ). Поэтому при невырожденных планах  $p_1(N)$ ,  $p_2(N)$  все три матрицы  $d(\cdot)$  в (17) положительно определенные. Следовательно, из (17) вытекает арифметическое неравенство для диагональных элементов:

$$d_{ii}(t, p(N)) \leq (1 - \alpha)d_{ii}(t, p_1(N)) + \alpha d_{ii}(t, p_2(N)).$$

Отсюда

$\text{Sp}A \leq \text{Sp}B$  для матриц  $A \leq B$  вытекает справедливость утверждения и для функционала (12). Доказательство закончено.

Последнее утверждение относит задачи «долевого» размещения измерительных приборов к классу экстремальных задач теории эксперимента [5], по крайней мере, в тех случаях, когда для всех  $l = 1, L$ ,  $t = 1, T$  матрицы  $A_l(t, z)$  и  $G_l(\bar{x}(t), z)$  непрерывны по  $z \in X$ , а область размещения  $X$  компактна (в этих случаях множество всех информационных матриц, порождаемое невырожденными непрерывными нормированными планами, выпукло и замкнуто). Следовательно, при численном решении может быть использован алгоритм и программа, разработанные и апробированные в [5] (см. также [6] для конечного числа допустимых точек размещения). Необходимо лишь внести небольшие изменения, обусловленные более общим определением непрерывного нормированного плана, которое сформулировано выше.

В заключение отметим, что полученные результаты могут быть перенесены и на некоторые другие случаи определения функции  $\psi(\cdot)$ , характеризующей неточность статистической оценки.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Беседин Б. А. Оптимальные информационно-измерительные системы. Новосибирск: изд. ИМ СО АН СССР, 1973.
2. Абдулаев Ш.-С. О., Беседин Б. А. О синтезе оптимальных фильтрующих и сглаживающих информационно-измерительных систем. — Автометрия, 1974, № 2.
3. Абдулаев Ш.-С. О., Беседин Б. А., Идрисов Р. Ф. Об оптимальном размещении измерительных приборов двух типов. — Автометрия, 1978, № 6.
4. Локи М. Оптимизация стохастических систем. М.: Наука, 1974.
5. Федоров В. В. Теория оптимального эксперимента. М.: Наука, 1971.
6. Денщиков В. И. Математическое обеспечение системы ЭВМ — экспериментатор. М.: Наука, 1977.

*Поступила в редакцию 17 октября 1979 г.;  
окончательный вариант — 2 декабря 1980 г.*

УДК 648.2.088

В. Б. ИЛЮШИН, Ю. В. СОЛОДЯННИКОВ

(Куйбышев)

#### К ЗАДАЧЕ СУММИРОВАНИЯ СЛУЧАЙНЫХ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗМЕРЕНИЯ

**Введение.** Расчет суммарной случайной погрешности методов и средств измерений может быть проведен на основе построения распределения вероятностей суммы независимых случайных величин (СВ) [1]. Как известно, распределение  $p_{(m)}(x)$  суммы  $\beta_{(m)}$  есть свертка распреде-